This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-188247

(43)Date of publication of application: 16.08.1991

(51)Int.CI.

C22F 1/08 HO1B // C22C 9/06

(21)Application number: 01-322703

(71)Applicant:

NIPPON MINING CO LTD

(22)Date of filing:

14.12.1989

(72)Inventor:

HIRANO YASUO

(54) PRODUCTION OF HIGH STRENGTH AND HIGH CONDUCTIVITY COPPER ALLOY EXCELLENT IN BENDABILITY

PURPOSE: To produce a high strength and high conductivity copper alloy having superior bendability by subjecting a copper alloy with a specific composition to solution treatment at specific temp., to final cold working at a specific draft, and then to ageing treatment at a specific temp.

CONSTITUTION: A copper alloy which has a composition consisting of, by weight, 0.4-4.0% Ni, 0.1-1.0% Si, 0.1-3.5% Sn, and the balance Cu. with inevitable impurities and satisfying [wt.% Ni]+[wt.% Si]+[wt.% Sn]<5.0 is produced. This copper alloy is subjected, in succession, to final solution treatment at ≥700° C for regulating crystalline grain size to 1−10μm, to final cold rolling at <40% draft, and then to ageing treatment at 300-700° C. By this method, this copper alloy can meet the recent demand for the miniaturization of electronic parts and the thinning of material.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

9日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

[®] 公開特許公報(A) 平3-188247

(a) Int. Cl. 5 C 22 F 1/08 識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)8月16日

H 01 B 1/02 # C 22 C 9/06 B 8015-4K P 8015-4K A 7244-5G 8015-4K

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全6頁)

❷発明の名称

曲げ加工性の良好な高強度高導電銅合金の製造方法

②特 願 平1-322703

②出 願 平1(1989)12月14日

@発明者 平能

康 准

神奈川県高座郡寒川町倉見3番地 日本鉱業株式会社倉見

工場内

勿出 願 人 日本鉱業株式会社

東京都港区虎ノ門2丁目10番1号

⑩代 理 人 弁理士 小松 秀岳 外2名

明和曹

1. 発明の名称

曲げ加工性の良好な高強度高導電銅合金の 製造方法

- 2. 特許請求の範囲
 - - (1) 結晶粒度を 1~10μ = に調整する、 700で以上の温度での最終の溶体化処理
 - (1) 加工度40%未満の最終の冷間圧延
 - (1) 300~700 での温度での時効処理からなる工程を番号順に順次行うことを特徴とする曲げ加工性の良好な高強度高導電網合金の製造方法。
 - (2) Ni 0.4~4.0 vt%、Si 0.1~1.0 vt%、 Sn 0.1~3.5 vt%を含み、かつ、[vt% Ni] + [vt%Si] + [vt%Sn] < 5.0

で、 残部 C u 及び不可避的不純物からなる銅合金の製造において、

- (1) 結晶粒度を 1~10μα に調整する、 700で以上の温度での最終の溶体化処理
- (1) 最終溶体化処理直後の加工度 x % (0≤ x < 40) の冷間圧延
- (11) 300~700 ℃の温度での時効処理
- (F) 加工度 Y% (0<{1-(1-X/100)(1-Y/100)) ×100<40) の最終の冷間圧延
- (V) 150~800 ℃の温度で再結晶しない時間の熱処理

からなる工程を番号順に順次行うことを特徴とする曲げ加工性の良好な高強度高導電網合金の製造方法。

(3) Ni 0.4~4.0 vt%、Si 0.1~1.0 vt%、Sn 0.1~3.5 vt%、かつ、 [vt% Ni] + [vt% Si] + [vt% Sn] < 5.0 で、更に 副成分としてFe、Mg、Ai、Cr、Mn、Co、Zn、Ti、Zr、Pb、Cd、in、Ag、Pの中から1種又は2種以上を 0.001

~ 2.0 vt%含み、幾部Cu及び不可避的不執 物からなる組合金の製造において、

- (1) 結晶粒度を 1~10μ m に鯛整する、 700 で以上の温度での最終の溶体化処理
- (1) 加工度40%未満の最終の冷間圧延
- (1) 300~700 ℃の温度での時効処理 からなる工程を番号順に順次行うことを特徴 とする曲げ加工性の良好な高強度高導電銅合 金の製造方法。
- (4) N i 0.4~4.0 vt%、S i 0.1~1.0 vt%、3. 発明の詳細な説明 S n 0.1~3.5 vt%を含み、かつ、 [vt% N i] + [vt% S i] + [vt% S n] < 5.0で、更に副成分としてFe、Mg、Al、 Cr. Mn. Co. Zn. Ti. Zr. Pb. Cd、In、Ag、Pの中から1種又は2種 以上を 0.001~2.0 vt%含み、残部Cu及び 不可避的不純物からなる銅合金の製造におい
 - (1) 結晶粒度を 1~10μm に調整する、 700 ℃以上の温度での最終の溶体化処理

しく、展延性、耐疲労性、耐食性が良く、電子、 通信、情報、電機計測機器用のスイッチ、コネ クター、リレーなどに幅広く用いられている。

ところで、近年、部品の小型化が各方面で急 速に進んでいる。部品を小型化する場合、材料 も薄いものになることから、材料は高強度でな ければならない。又、部品の熱容量が小さくな ることから、通電時の発生熱が小さく、熱放散 性に優れることも必要になるので、材料は高導 電でなければならない。更に、材料の曲げ部の 曲げ半径も小さくなるため、材料は曲げ加工性 に優れていなければならない。

ところが、洋白の強化機構は、Cu中への Ni、Znの固溶強化と冷間加工(圧延)によ る加工硬化の組合せによるものであり、高強度 で高導電の洋白を得ようとすると、Ni、Zn 濃度を低くし、かつ、冷間圧延の加工度を高く しなければならず、そのため曲げ加工性が悪く なる。特に曲げ軸が圧延方向に対し平行方向の 曲げ加工性が悪くなる。又、Ni、2n濃度の

- (I) 最終溶体化処理直後の加工度 x % (0≤ x < 40) の冷閉圧延
- (1) 300~700 ℃の温度での時効処理
- (17) 加工度 Y% (0<{1-(1-X/100)(1-Y/100)} × 100 < 40) の最終の冷間圧延
- (Y) 150~800 ℃の温度で再結晶しない時間 の熱処理からなる工程を悉号順に順次行う ことを特徴とする曲げ加工性の良好な高強 度高導電銅合金の製造方法。

[産業上の利用分野]

本発明の製造方法は、電子部品を始めとする 良好な曲げ加工性が要求され、場合によっては 高いばね性が要求されるあらゆる分野の製品の 製造に利用可能である。

[従来の技術]

従来、強度が要求される電子部品には、黄銅、 洋白、りん青銅、ベリリウム銅等の銅合金や、 ステンレス等の鉄合金が用いられている。これ らの電子部品用の材料の中で、洋白は光沢が美

低い洋白の加工硬化による強度の向上もおのず と限界がある。現在用いられているJIS規格 のばね用洋白 (7701) は高強度であり、曲げ加 工性も極めて良好であるが、導電率が低く高価 な N i を 18% も 含有しているため、地金コスト も高い。

これに対して、本発明の製造方法で対象とす るSn 添加コルソン合金は、Cu、Ni、Si、 Snが主成分の高強度高導電性銅合金である。 この合金の強化機構は、Ni、Siによる折出 硬化とSnによる固溶強化を組合せたものであ る。一般に、コルソン合金の仮条は他の分散強 化型銅合金と同様曲げ加工性が極めて悪い。又、 コルソン合金へのSnの添加は、曲げ加工性を 更に劣化させる。このため、Snを添加したコ ルソン合金は、ICリードフレームのような厳 しい曲げ加工を施さない用途の材料にしか用い られていないのが現状である。

[発明が解決しようとする課題]

上述のように、邸品の小型化に伴い、材料は

高強度高導電であり、曲げ加工性も良好であることが要求されるようになってきているが、元来、高強度で高導電であるSn添加コルソン合金の曲げ加工性の改善が課題とされてきた。

[課題を解決するための手段]

本発明はこのような点に魅み、曲げ加工性に 優れた高強度高導電網合金の製造方法を提供するものである。

すなわち、本発明は、Ni 0.4~4.0 vt%、Si 0.1~1.0 vt%、Sn 0.1~3.5 vt%を含み、かつ、 [vt%Ni] + [vt%Si] + [vt%Sn] < 5.0 で、あるいは更に副成分として、Fe、Mg、Ai、Cr、Mn、Co、Zn、Ti、Zr、Pb、Cd、In、Ag、Pの中から1種又は2種以上を 0.001~2.0 vt%含み、残部Cu及び不可避的不純物からなる網合金の製造において、

- (1) 結晶粒度を 1~10μ m に調整する、 700℃ 以上の温度での最終の溶体化処理
- (1) 加工度40%未満の最終の冷間圧延

田付け性が著しく劣化するためである。Si含有量を 0.1~1.0 vt%としたのは、Si含有量が 0.1vt%未満では、Niを共添して時効処理を行っても高い事電性は得られず、Siが 1.0 vt%を超えると、加工性、導電性が著しく低下し、半田付け性も劣化するためである。

S n を含有するのは、Ni、Siによる折出硬化だけでは強度、ばね性が不十分であることから、Snによる固溶強化を期待するためであり、0.1vt%未満では効果はなく、3.5vt%を超えると、導電性が低下し、又、熱間加工性も悪くなるためである。又、Ni、Si、Snの含有量を [vt% Ni] + [vt% Si] + [vt% Sn] < 5.0 とするのは、5.0vt%以上では曲げ加工性が劣化するためである。

又、副成分として、Fe、Mg、Al、Cr、Mn、Co、2n、Ti、2r、Pb、Cd、In、Ag、Pのうち1種又は2種以上を総量で 0.001~2.0 vt% 添加する理由は、これらの副成分を添加することにより、強度、ばね特性

- (II) 300~700 ℃の温度での時効処理 からなる工程、あるいは
- (1) 結晶位度を 1~10μ m に調整する、 700℃ 以上の温度での最終の溶体化処理
- (I) 最終溶体化処理直後の加工度 x % (0≤ x < 40) の冷間圧延
- (III) 300~700 での温度での時効処理
- (新) 加工度 Y% (0< (1-(1-X/100)(1-Y/100)) × 100<40) の最終の冷間圧延
- (V) 150~800 での温度で再結晶しない時間の 無処理からなる工程を、番号順に順次行うこ とを特徴とする方法である。

[本発明の具体的説明]

次に本発明の各成分及び製造条件の限定理由 を述べる。

本発明でNi含有量を 0.4~4.0 vt%としたのは、Ni含有量が 0.4vt%未満ではSiを共添し、時効処理を行っても強度が低く、ばね性が十分ではなく、Ni含有量が 4.0vt%を超えると、強度は得られるが、導電性が低下し、半

を向上させるためであるが、 0.001vt%未満では効果はなく、 2.0vt%を超えると、導電性が低下し、加工性も劣化するためである。

溶体化処理後に1回又は2回の冷間圧延を行うのは、加工硬化により強度を得るためである。 冷間圧延の加工度を40%未満とするのは、40% 以上では圧延による集合組織の発達が顕著に生 じ、 異方性が大きくなり、 圧延方向と平行方向 の曲 げ軸での曲げ加工性が著しく劣化するため である。

なお、本発明の製造方法において、Ni、Si、Snの総濃度、結晶粒度及び冷間圧延加工度の規定は、良好な曲げ加工性を得るために必要不可欠であり、そのすべてがいずれも規定した条件を満たさない限り、良好な曲げ性を有する材料は得られない。

時効処理は、強度、導電性を向上させるために必要であるが、時効処理温度を 300~700 ℃とする理由は、 300℃未満では時効処理に時間がかかり、経済的ではなく、 700℃を超えると、Ni、Siの組成によっては、Ni、Siが固溶してしまい、時効硬化型の合金の特徴である強度及び導電性が得られないためである。実操業的には 420~480 ℃での時効処理が推奨される

150~800 ℃の温度で再結晶させないで熱処理を行う理由は、冷間加工後に再結晶させない

の板とした。 最終の溶体化処理後の 2 回の冷間 圧延の加工度は第 1 表に示すものとした。

これらの例について引張強さ、伸び、ばね限界値、専用率、曲げ加工性、耐食性、耐応力解食割れ性(以下耐SCC性と称す)、はんだ付け性、はんだ耐熱剥離性を調査した。引張定した。引張定したの調定した。 可見に加工した。 事電率は100mm長さの短冊に加工し、4端子法により測定した。 耐食性はJIS H8502に準じ、試料表面を#1200エメリー紙にて研摩後、40℃、90%RHにおので100mm SOz雰囲気に14日間暴露し、暴露的後の重量変化を測定した。この単位は腐食減量を示す(mdd:mg/day)。

耐 S C C 性は 12.5mm幅で 150mm長さの短册は 験片に加工し、第 1 図に示すようにこの短册 1 をループ状にタコ糸 2で縛り、 2 倍に純水で希 駅したアンモニア水 3 2 を含む 20 2 デシケータ 内に暴露し、割れが発生するまでの日数を調査 熱処理を行うことにより、ばね特性、曲げ加工性を更に向上させるためであり、 150℃未満では無処理時間が極めて長くなり、経済的でなく、800℃を超えると、無処理時間が短くなり、特性の制御が困難になるためである。又、この無処理を 850~700 ℃の温度で行えば、材料は時効され、更に高い導電性が得られる。

なお、本発明の製造条件の規定は、最終の溶体化処理以降の工程に関してのものであり、それ以前の工程、製造条件は任意のものでかまわない。すなわち、最終の溶体化処理以前に行う溶体化処理、熱間圧延、中間焼鈍、冷間圧延といった工程について、本発明方法は何ら規定しない。

[実施例]

本発明を実施例をもって具体的に説明する。 第1表に示した成分の銅合金に、表中の結晶 粒度に調整する最終の溶体化処理、最終溶体化 処理後の冷間圧延、時効処理、最終の冷間圧延、 再結晶しない条件での焼鈍を順次行い、0.20mm

した。はんだ付け性は試料表面を#1200エメリー紙にて研摩した後、10mm幅で50mmの長さに加工し、沸騰蒸気に1時間暴露後ロジン系フラックスを用い、230℃の60Sn/40Pbはんだに5秒間浸漬し、外観を観察し、95%以上ののだちがはんだにより被覆されている場合を良好工作は、10mm幅に試料を加工はした。又、曲げ加工性は、10mm幅に試料を加工試験を行い、曲げ部の外観を観察した。曲げ抽は圧延方向に平行方向(Bad vay)とし、内側曲げ半径は0.2mm(板厚)と同一とした。曲げ加工性の判定は外観により、良好、肌荒れ、割れ発生と3段階とした。

Г	T^-	\top	14		成分	6.400	т —										
1	No				<i>1</i> 0. 71	(vt%)	製造条件		引張強さ	伸	なり担当機	进程部	曲げ	耐性(SO 2	₩SCC	1126	
1	""	N i	S	i	Sn	副成分	EERA	_	nie(x)	(kgf/	U	(kgf/	(X	hur	音型に19種類	ı	だ付
\vdash	1	1.	+	. 4	 -	<u> </u>	(Ha)	188	288	862)	(%)	mm ²)	IACS)	姓	1:edd)	(8)	1711
	1 2		+		0.5	 	5	10	5	63	14	51	35	良好	15	>14	EH
	-	1.1	+-	. 4	0.5	0.1Fe.0.03P	5	10	5	64	15	54	33	良好	15	>14	DIF
*		1.0	-	. 4	0.5	0.2Mg.0.01P	. 5	10	5	72	13	63	33	良好	16	>14	GIF
1	4	1 6	+-	. 4	0.5	0.05A1	5	10	5	64	14	53	31	良好	12	>14	段好
R		1.6	+	. 1	0.5	0.1Cr.0.05Zr	5	10	5	71	13	61	34	良好	19	>14	RIF
	6	1.6	4-	_	0.5	0.1Fc.0.05Tt	5	10	5	69	13	60	33	良好	. 14	>14	GUF
卾		1 . 6	+	_	0.5	0.11n.0.05Cd	5	10	5	63	14	54	32	良好	18	>14	Q47
1	8	1.6	+-	-	0.5	0.05Ag.0.01Pt	5	10	5	64	12	53	32	QIF	15	>14	QJF
54	_	1 . 6	+	_	0.5	0.05Mn	5	10	5	63	14	54	31	1347	15	>14	良好
ı	10	1.6	+		0 . 5	0.4Co	5	10	5	88	13	58	38	良好	15	>14	段好
	11	1.6	+		0.5	0.4Zn	5	10	5	63	12	54	34	良好	16	>14	£97
\vdash	12	2.0	0.	-	0.5	0.4Zn	5	10	กิปร	71	15	60	32	良好	15	>14	EFF
	13	1 . 6	0.	∸	0.5		5	25	25	66	13	54	35	#4n	19	>11	D/7
比	14	1.6	0.		0.5		15	10	5	62	14	51	35	ราก	13	>14	良好
l	15	3.2	0.1	-+	1.25		5	10	5	74	13	64	30	3911	15	>14	BHF
較	16	1.6	0.0	-	0.05		5	10	5	43	12	34	23	G17	17	>14	良好
1	17	1.6	0.4	-	0.05	-	5	10	5	56	15	38	47	段杆	16	>14	B17
94	18	4.9	1.0	_	0.5		5	10	5	82	15	71	29	an	14	>14	不良
	19	市阪品				26Za. 18N1		- 1	-	69	7	60		良好	57	7	段好
Ш	20	市販品				18Zn - 18N1	$\exists I$	\exists	-	61	8	51		良好	44	5	良好

第1表から、本発明例は、高強度高導電で、 曲げ加工性も良好で、他の特性も良好であるこ とが判る。

比較例 No.13は、冷間圧延の加工度が高く、 180°密着曲げ試験において割れが生じる。比 校例No.14は、結晶拉度が大きく、 180° 曲げ 試験において割れが生じる。比較例No.18、14 はいずれも製造条件が不適当であるため、本発 明例に比べて曲げ加工性が劣化した例である。 比較例No.15は、Ni、Si、Snの総濃度が 高過ぎるため 180°曲げ試験において割れが生 じる。比較例No.16はSi、Sn 濃度が規定よ り低く、時効処理、冷間圧延を行っても高強度 とならない。比較例 No.17は Sn 濃度が規定よ り低く、強度が不十分である。比較例No.18は、 第 1 表中で最も高強度であるが、 N i 濃度が規 定より高いため半田付け性が悪い。又、Ni、 Si、Sn総濃度が規定より高いため曲げ加工 性も悪い。比較例No.19はJIS規格のばね用 洋白 (C 7701 R - H) である。高強度で曲げ加

工性も良好であるが、本発明例に比べて導電率が低い。比較例No.20はJIS規格の洋白2種(C 7521R-H)の低温焼焼品である。高強度で曲げ加工性も良好であるが導電率が低い。

一方、本発明例は、比較例と同等もしくはそれらを上回る強度を有しており、又、JIS規格の洋白よりも高事電であり、曲げ加工性をはじめとする他の賭特性も良好である。

[発明の効果]

本発明の製造方法を採用することにより、曲げ加工性の良好な高強度高導電銅合金を得ることが可能となり、電子部品の小型化、材料の薄肉化に対応することができる。

4. 図面の簡単な説明

第 1 図は耐 S C C 性試験片の斜視図を示す。 1…短册、 2… タコ糸。

 特許出願人
 日本鉱業株式会社

 代理人
 弁理士
 小 松 秀 岳

 代理人
 弁理士
 旭 宏

 代理人
 弁理士
 加々美
 紀雄

第 1 図

